解决的是诉似正确的问题, 研究的是学习算法: 从数据中获得模型的算法

优化+学习+搜索找出最优假设

用1-ε表示趋近于1的量

有时候不需要很精准,比如预测考试分数

一般原则: 奥卡姆剃刀: 不要画蛇添足: 若无必要, 勿增实体

### 基本术语

• 训练: 使用学习算法(决策树,神经网络.....),得到模型

• 预测: 新的数据样本无标记,只包含描述特征,模型应用到新数据上得到标记

• 测试数据:用于评估模型的数据

• 独立同分布: 测试和训练数据类似且独立

重要的假设

• 泛化: 训练的模型能推广到新的问题上

我们更关注在未知的地方做的更好,测试集准确率高才重要

• 特征信息不充分: 收集不到某项数据 (雾天)

• 样本信息不充分: 训练数据不够多 (新用户怎么推荐)

• 横向: 样例=instance+label示例+标记

样本的真相就是标记

● 纵向: 属性, 特征

假设是在属性的基础上建立的特征到标记的关系

• 监督学习: 有标记, 有特征描述

• 无监督学习:只有特征输入,无标记

聚类,密度估计

• 先验概率: 各类别出现概率

• 样例x的后验概率: x属于第i类的可能性

• 假设空间:每个点都对应了一条规则

机器学习是在假设空间中对假设搜索的过程

• 版本空间:与训练集一致的假设

• 归纳偏好: 三个模型对训练集都100%, 怎么选呢? --

任何有效的ML模型一定有偏好

### NFL定理

如果某些问题 LA更好,那一定有一种数据使B更好

把公式按照和谁有关重新排序

结果: 所有算法一样好, 不存在全局最优。方法只有和应用场景绑定才有好坏

真实目标函数.  $\mathfrak{L}_a$  的"训练集外误差", 即  $\mathfrak{L}_a$  在训练集之外的所有样本上的误差为

$$E_{ote}(\mathfrak{L}_{a}|X,f) = \sum_{h} \sum_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{X} - X} P(\boldsymbol{x}) \mathbb{I}(h(\boldsymbol{x}) \neq f(\boldsymbol{x})) P(h \mid X, \mathfrak{L}_{a}) , \qquad (1.1)$$

其中 I(·) 是指示函数, 若·为真则取值 1, 否则取值 0.

考虑二分类问题, 且真实目标函数可以是任何函数  $\mathcal{X}\mapsto\{0,1\}$ , 函数空间为  $\{0,1\}^{|\mathcal{X}|}$ . 对所有可能的 f 按均匀分布对误差求和, 有

$$\begin{split} \sum_{f} E_{ote}(\mathfrak{L}_{a}|X,f) &= \sum_{f} \sum_{h} \sum_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{X} - X} P(\boldsymbol{x}) \; \mathbb{I}(h(\boldsymbol{x}) \neq f(\boldsymbol{x})) \; P(h \mid X, \mathfrak{L}_{a}) \\ &= \sum_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{X} - X} P(\boldsymbol{x}) \sum_{h} P(h \mid X, \mathfrak{L}_{a}) \sum_{f} \mathbb{I}(h(\boldsymbol{x}) \neq f(\boldsymbol{x})) \\ &= \sum_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{X} - X} P(\boldsymbol{x}) \sum_{h} P(h \mid X, \mathfrak{L}_{a}) \frac{1}{2} 2^{|\mathcal{X}|} \\ &= \frac{1}{2} 2^{|\mathcal{X}|} \sum_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{X} - X} P(\boldsymbol{x}) \sum_{h} P(h \mid X, \mathfrak{L}_{a}) \end{split}$$

$$=2^{|\mathcal{X}|-1}\sum_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}-X}P(\boldsymbol{x})\cdot 1. \tag{1.2}$$

式(1.2)显示出, 总误差竟然与学习算法无关! 对于任意两个学习算法  $\mathfrak{L}_a$  和  $\mathfrak{L}_b$ , 我们都有

$$\sum_{f} E_{ote}(\mathfrak{L}_a|X, f) = \sum_{f} E_{ote}(\mathfrak{L}_b|X, f) , \qquad (1.3)$$

山部具道 王孙学习管注 c 夕聪明 学习管注 c. 名葉地 它们的相切性能

#### • 化简恒等式

$$egin{aligned} \sum_f \mathbb{I}(h(oldsymbol{x}) 
eq f(oldsymbol{x})) &= 2^{|\mathcal{X}|-1} \ &\sum_h P\left(h \mid X, \mathfrak{L}_a
ight) = 1 \end{aligned}$$

选什么模型?

怎么配参数?

泛化误差:未来样本上 经验误差:训练样本上

过拟合: 经验误差小但泛化误差大

所以训练到一定程度就够了,再继续就会学到不必要特征 不同算法有不同手段处理过拟合

1 评估方法: 获得测试结果

2 性能度量:评估性能优劣,衡量泛化能力

3 假设检验: 判断实质差别

# 一、评估方法

(1) 留出法: 一刀切

• 可分层采样: 保持数据分布一致性

• 需要多次随机划分

• 2/3~4/5用于训练

## (2) p次k折交叉验证法

常用k=10

k=m时是留一法LOO, 开销大但效果好

一共pk次训练

- p次随机分组
- 分成k个互斥,每次选一个作为测试
- 返回k次的均值
- 一共仅k个样本时: 留一法: 结果准确

#### 评价

- k不是越大越好, 开销
- 但大k会有更小的偏差
- 选择k时要最小化数据集之间的方差

5. 根据上述计算结果, 我们可以发现,

$$\mathbb{E}[\bar{x}_m^*] = \mathbb{E}[\bar{x}_m] = \mu \tag{50}$$

$$var[\bar{x}_m^*] = \frac{\sigma^2}{m} [2 - \frac{1}{m}] = (2 - \frac{1}{m}) var[\bar{x}_m] \approx 2var[\bar{x}_m]$$
 (51)

另外我们如果采用 k 折交叉验证法的方式采样, 类似地我们有,

$$\mathbb{E}[\bar{x}_{m}^{'}] = \mathbb{E}[\bar{x}_{m}] = \mu \tag{52}$$

$$var[\bar{x}'_m] \approx \frac{k}{k-1} var[\bar{x}_m] \tag{53}$$

综上所述,虽然通过自助采样法得到的样本均值仍然是总体均值的无偏估计,但是其方差变为原来的接近两倍,而这相当于使用 2 折交叉验证采样的效果,所以一般来说,自助法采样对数据分布的改变大于交叉验证法.

# (3) 自助法

用于数据集小,难以划分时

- 缺点: 改变数据集分布, 引起了估计偏差 (方差变为原来的近两倍)
- m次独立重复抽取
- 始终不被采到概率:

$$\lim_{m \mapsto \infty} \left( 1 - \frac{1}{m} \right)^m \mapsto \frac{1}{e} \approx 0.368 \; ,$$

### (4) 调参

参数好不好影响最终性能

算法参数(超参数):人工设定

算法参数设定后,要用训练集+验证集重新训练最终模型

模型参数: 学习确定

• 范围+步长

计算开销+性能的折中方案

# 二、性能度量

□ 回归(regression) 任务常用均方误差:

$$E(f; D) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (f(x_i) - y_i)^2$$

### 1、精度&错误率

• 错误率

$$E(f; D) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \mathbb{I}\left(f\left(\boldsymbol{x}_{i}\right) \neq y_{i}\right)$$

精度

$$acc(f; D) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \mathbb{I}(f(\boldsymbol{x}_i) = y_i)$$
$$= 1 - E(f; D).$$

## 2、查准率&查全率P-R图像

• FN: 假的反例, 应该是真的, 预测成了假的

• 查准率R: 所有标为正中的实际正例有多少

• 查全率R: 所有的实际正例中标为正有多少

• 真正例率TPR=R

• 假正例率FPR: 所有的实际反例中标为正有多少

真实情况	预测	预测结果	
<del>大</del> 大用儿	正例	反例	
正例	TP (真正例)	FN (假反例)	
反例	FP (假正例)	TN (真反例)	

查准率 P 与查全率 R 分别定义为

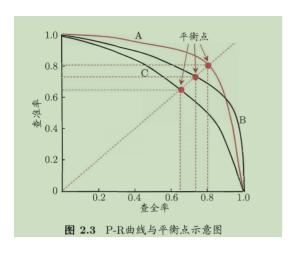
$$P = \frac{TP}{TP + FP} \ ,$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \ .$$

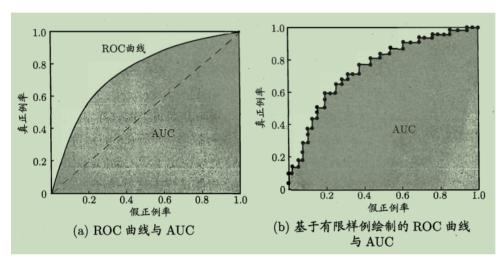
$$\label{eq:TPR} \begin{split} \text{TPR} &= \frac{TP}{TP + FN} \ , \\ \text{FPR} &= \frac{FP}{TN + FP} \ . \end{split}$$

● 平衡点 (BEP) : P=R

解决P-R图交叉时不易选择的问题



#### 3、ROC&AUC



• AUC: 曲线下面积

## 相当于一堆梯形的面积和

AUC = 
$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m-1} (x_{i+1} - x_i) \cdot (y_i + y_{i+1})$$
.

# 4、F1度量&Fβ度量

更常用,可调偏好 β越大,查全率R越重要 F1 度量:

$$F1 = \frac{2 \times P \times R}{P + R}$$

$$= \frac{2 \times TP}{\cancel{\text{\psi}} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{R}\right)}$$

若对查准率/查全率有不同偏好:

$$F_{\beta} = \frac{(1+\beta^2) \times P \times R}{(\beta^2 \times P) + R} \qquad \frac{1}{F_{\beta}} = \frac{1}{1+\beta^2} \cdot \left(\frac{1}{P} + \frac{\beta^2}{R}\right)$$

 $\beta > 1$  时查全率有更大影响;  $\beta < 1$  时查准率有更大影响

## 5、宏xx&微xx

多次测试

• 宏和微是不同的取平均方式

#### 若能得到多个混淆矩阵:

(例如多次训练/测试的结果,多分类的两两混淆矩阵)

宏(macro-)查准率、查全率、F1

$$\begin{aligned} \text{macro-}P &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n P_i \ , \\ \text{macro-}R &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n R_i \ , \\ \text{macro-}F1 &= \frac{2\times \text{macro-}P\times \text{macro-}R}{\text{macro-}P+\text{macro-}R} \ . \end{aligned}$$

微(micro-)查准率、查全率、F1

$$\label{eq:micro-P} \begin{split} \text{micro-}P &= \frac{\overline{TP}}{\overline{TP} + \overline{FP}} \ , \\ \text{micro-}R &= \frac{\overline{TP}}{\overline{TP} + \overline{FN}} \ , \\ \text{micro-}F1 &= \frac{2 \times \text{micro-}P \times \text{micro-}R}{\text{micro-}P + \text{micro-}R} \ . \end{split}$$

## 6、错误非均等代价

将第i类样本预测为第i类样本的代价

- m+个正例, m-个反例
- D+, D-正反例集合

# 代价敏感(cost-sensitive)错误率:

$$E(f; D; cost) = \frac{1}{m} \left( \sum_{\boldsymbol{x}_i \in D^+} \mathbb{I} \left( f\left(\boldsymbol{x}_i\right) \neq y_i \right) \times cost_{01} \right) + \sum_{\boldsymbol{x}_i \in D^-} \mathbb{I} \left( f\left(\boldsymbol{x}_i\right) \neq y_i \right) \times cost_{10} \right)$$

# 三、比较检验

评估结果不能用于判断优劣:

- 1 测试性能≠泛化性能
- 2 测试性能随测试集变化
- 3 很多**ml**算法本身有一定随机性

通过比较才能说某个方法好,直接说太抽象

### (1) 交叉验证t检验

## (2) McNemar检验

算法 B	算法 A		
#A D	正确	错误	
正确	$e_{00}$	$e_{01}$	
错误	$e_{10}$	$e_{11}$	

若我们做的假设是两学习器性能相同,则应有  $e_{01}=e_{10}$ ,那么变量  $|e_{01}-e_{10}|$  应当服从正态分布,且均值为 1, 方差为  $e_{01}+e_{10}$ . 因此变量

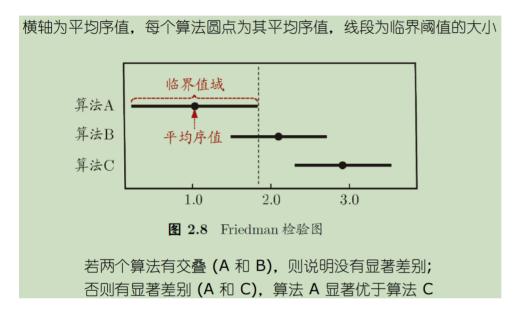
$$\tau_{\chi^2} = \frac{(|e_{01} - e_{10}| - 1)^2}{e_{01} + e_{10}} \tag{2.33}$$

服从自由度为 1 的  $\chi^2$  分布,即标准正态分布变量的平方.给定显著度  $\alpha$ ,当以上变量值小于临界值  $\chi^2_\alpha$  时,不能拒绝假设,即认为两学习器的性能没有显著差别;否则拒绝假设,即认为两者性能有显著差别,且平均错误率较小的那个学习器性能较优.自由度为 1 的  $\chi^2$  检验的临界值当  $\alpha=0.05$  时为 3.8415,  $\alpha=0.1$  时为 2.7055.

### (3) Friedman检验

表 2.5 算法比较序值表				
数据集	算法 A	算法 B	算法 C	
$D_1$	1	2	3	
$D_2$	1	2.5	2.5	
$D_3$	1	.2	3	
$D_4$	1	2	3	
平均序值	1	2.125	2.875	

序值是每个算法在某一数据集上的好坏排序

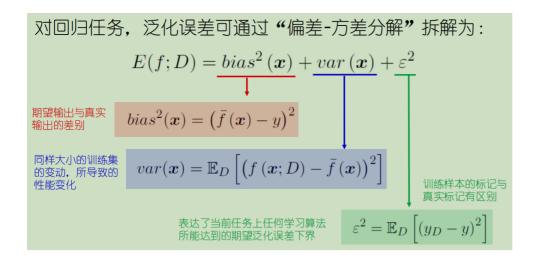


### (4) Nemenyi检验

# 四、偏差&方差

泛化性能是由学习算法的能力、数据的充分性以及学习任务本身的难度所共同决定的

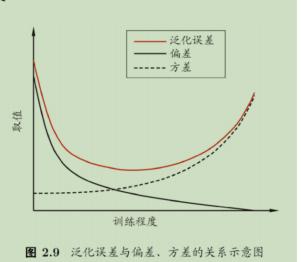
- 偏差bias:期望输出与真实标记的差别,刻画算法拟合能力 样本增多,偏差不会变
- 方差:同样大小训练集的变动导致的学习性能变化,刻画数据扰动的影响
- 噪声: 当前任务任意算法所能达到的期望泛化误差下界, 刻画学习问题难度



#### 偏差-方差窘境

# 一般而言,偏差与方差存在冲突:

- □ 训练不足时,学习器拟合能力不强,偏差主导
- □随着训练程度加深,学习器 拟合能力逐渐增强,方差逐 渐主导
- □训练充足后,学习器的拟合能力很强,方差主导



偏差大是欠拟合(可以增加特征), 方差大是过拟合